有機薄膜に対するレーザ加工特性の実験的評価

Experimental Evaluation of Laser Processing Properties for organic thin film

小野 秀介[†],角谷 知樹^{††},中根 孝英^{††},津田 紀生^{††},山田 諄^{††},落合 鎮康^{††} Shusuke ONO[†], Tomoki KADOYA^{††}, Takahide NAKANE^{††}, Norio TSUDA^{††}, Jun YAMADA^{††}, Shizuyasu OCHIAI^{††}

Abstract Femtosecond and nanosecond laser processing properties of organic thin film are evaluated by observation with laser microscope to study laser patterning technique for organic solar cell. Femtosecond laser processing quality is better and the required laser energy is lower in comparison with nanosecond laser one due to laser processing phenomena. In addition, using assist-gas is not good for micro processing of organic thin film. Because, the micro processing does not achieve in this case. For laser patterning quality, the interaction between laser and plasma and the stage speed also relates for processing quality.

1. はじめに

有機薄膜太陽電池は製造時の CO2発生量が少なく、設 置場所に制限がなく持ち運びも可能であることから、将 来の再生可能エネルギー源としての条件を満足したデバ イスであると考えられる. 有機薄膜太陽電池のモジュー ル化にはパターニング加工[1]が必須でありレーザを用 いることで集積度の高いデバイスを製作することが出来 ることが 2008 年に三菱商事株式会社、独立行政法人産業 技術総合研究所及びトッキ株式会社によるによって発表 されている.一般に無機太陽電池は活性層の成膜にマス キングを行った後でプラズマ CVD(Chemical Vapor Deposition)法やスパッタリング技術を用いて行われるが 有機化合物を用いる場合はこのような手法は好ましくな い. 有機化合物は遷移温度が無機化合物よりとても低い ことから高温高圧の環境下では材料の構造が維持されず 吸収波長特性など,一定の品質を維持した成膜ができな いと考えられる.従ってパターニングを行う際には有機 化合物を直接加工する方法が良いと考えられる.

パルス発振レーザを用いた加工はレーザ光を集光す ることで高エネルギーを瞬間的かつ局所的に注入するこ とができることからレーザ波長程度の超微細加工が実現

* 愛知工業大学大学院 工学研究科(豊田市)* * 愛知工業大学 工学部 電気学科(豊田市)

できることが知られている.レーザ加工は光エネルギー を熱エネルギーに変換することで達成される.この過程 においてレーザが照射されている領域の周囲へ熱が拡散 することによってダメージが生じその結果として加工品 質が低下することが問題視される.熱の発生量が増えな いようにレーザの照射時間が熱の拡散時間より非常に短 いことが必要とされる.近年ではレーザシステム開発技 術の発展から CPA(Chirped Pulse Amplification)法により ハイパワーで超短パルスなフェムト秒レーザを用いた加 工が利用できるようになった.有機化合物に対してのフ ェムト秒レーザ加工ではレーザ照射によるダメージ[2] が生じにくいことが調べられている.



図.1 レーザパターニング加工の模式図

パターニング加工の模式図を図1に示す.パターニン グ加工は図中に示すようにITO(Indium Thin Oxide)電極、 活性層、AI 電極線加工に施す.このような加工によって 太陽電池のセルが分けられ結果として複数のセルが直並 列接続された構成がセル同士に配線をつなぐこと無く達 成される.活性層の成膜は可溶性のある有機化合物を用いることでスピンコート法などの非常にシンプルな成膜 技術を用いることが有力視されている.

本論文では活性層に用いられる PCDTBT を用いてレ ーザによる加工特性 (レーザフルエンスの変化に対する 加工された面積や深さ),パターニング加工した結果につ いてもまとめた.レーザ光源にパルス幅の違う2種類の レーザを用いることで加工現象の違いに基づいて考察し た.

2. 実験準備

実験手順図を図 2 に示す.フェムト秒レーザとして THALES LASER 社製の Ti:sapphire レーザ発振システム ALPHA10 を使用した.発振波長は 800nm、レーザパル ス幅は<300fs である.ナノ秒レーザとして LOTIS 社製の YAG(Yittrium Alminum Garnet)レーザ発振システム LOTIS TII LS-2135 を用いた.発振波長は 1064nm、レー ザパルス幅は 12ns である.これらのビーム断面内のレー ザエネルギー分布図を図 3-a と図 3-b に示す. どちらも Gaussian 型であることが確認できる.レーザ光が軸外し 放物面鏡に集光されることで加工が行われる.加工によ って除去された材料が加工領域に再堆積しないように加 エステージは地面に対して垂直に設置した.加工された 領域の観察はキーエンス社製のレーザ顕微鏡 VK-X200 を使用した.分解能は Z 方向では 1nm、水平方向では 300nm である.







図.3-a フェムト秒レーザビームのエネルギー分布



図.3-b ナノ秒レーザビームのエネルギー分布

実験では Poly[[9-(1-octylnonyl)-9H-carbazole-2.7-diyl] -2.5-thiophenediyl-2.1.3-benzothiadiazole-4.7-diyl-2.5-thioph enediyl] (以下、PCDTBT)を使用した. その分子構造式を 図4に示す.



PCDTBT

図.4 PCDTBT の分子構造式

PCDTBTはP型有機半導体でありエネルギーバンドギ ャップは1.9eV である.吸収スペクトラムは波長 576nm でピークになる.ここでのバンドギャップは最高被占軌 道(HOMO)と最低空軌道(LUMO)のエネルギー準位差を 指す.

3. レーザ加工現象の基礎

レーザ加工現象はレーザパルス幅によってその物理過程 が異なる.レーザパルス幅の程度はパルスの立ち上がり と立ち下がりの時間スケールと関連がある.レーザ光に よる加工が行うことが出来る最小のレーザパワーは閾値 パワーと呼ばれる.この閾値フルエンスを超えるレーザ パワーが注入されている間は加工が行われることになる. 閾値以下のレーザパワーでは材料は加熱されるのみであ る.これより、フェムト秒レーザ加工では材料がほとん ど加熱されないため非熱加工が実現されナノ秒レーザ加 工では材料の加熱過程が無視できない熱加工が実現され る.レーザによる加工は除去される領域を高温高圧なプ ラズマ状態にさせ、それが噴出することで成し遂げられ る.フェムト秒レーザ加工は非常に短い時間スケールで 光電離と光電界による電荷分離が行われることで電子と イオンのクーロン相互作用に基づくクーロン爆発が主要 なプロセスである[3]. ナノ秒レーザ加工ではレーザ電界 に誘起された分子振動が伝搬していくことで生じる熱解 離過程が主要なプロセスである[4].

A) レーザ加工面積に関するモデル[5]

加工面積の推定はスケール則を用いて行われる. その 詳細について以下に示す.

$$\frac{F}{F_{\rm th}} = \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_x^2}\right).$$
 (1)

ここでF [J/cm²]とF_{th} [J/cm²]はレーザフルエンスと閾値 レーザフルエンス, $x [mm] e_{\sigma_r} [mm] t - \# U -$ 半径とガウス分布の拡がりの程度を表す定数である. エ ネルギー分布から閾値レーザエネルギーを超えた範囲で は加工が達成されるという仮定を行うことで加工面積を xとyに関する(1)式を用いて求める.ここでyはビーム 面に対してxと垂直な方向の半径である.加工面積は楕 円になることが図.3-a と図.3-b から推測される. 楕円の 面積Sは

$$S = 2S_0 \ln\left(\frac{F}{F_{\rm th}}\right). \tag{2}$$

ここで $S[\text{mm}^2] = \pi xy$ 、 $S_0[\text{mm}^2] = \pi \sigma_x \sigma_y$ であり S_0 はスポ ット面積である.

B) レーザ加工深さに関するモデル

レーザ光の吸収は発色団(chromophore)によって行わ れる. これらは分子中の C=C、C=N、C=O、C=S 結合が 含まれる.これらは不飽和結合を含んでいるためπ電子 を持つ.このπ電子がπ-π* 遷移やn-π*遷移することで エネルギーが吸収される(ここでπは結合性軌道、π*は反 結合性軌道、nは非結合性軌道である).

材料が入射光を非線形的に吸収する場合は多光子吸 収モデルを用いて加工深さを考慮する必要がある.始め に2光子吸収モデル[6]について紹介する.レーザ光の単 位深さあたりの減衰量は線形的な吸収過程と非線形的な 吸収過程の重ね合わせで表されるので

$$\frac{dF}{dx} = \alpha F + \beta (1-R)F^2.$$
(3)

ここでαやβ、Rは1光子吸収係数、2光子吸収係数、エ ネルギー反射係数である.(4)式をFについてFが閾値レ ーザフルエンスFthに対して大きく上回らない条件で解 くと

$$\int_{F_{\rm th}}^{F} \frac{dF}{\alpha F + \beta (1-R)F^2} = \int_{d_0}^{d} dx, \qquad (4)$$

$$d = d_0 + \frac{1}{\alpha} \ln \left(\frac{\alpha F + \beta (1 - R) F^2}{\alpha F_{\text{th}} + \beta (1 - R) F_{\text{th}}^2} \right), \qquad (5)$$

となる.ここでdoは光の浸透長である.

古典吸収モデル[7]では(3)式の第2項は無視される.こ のような条件下では

$$d = d_0 + \frac{1}{\alpha} \ln\left(\frac{F}{F_{\rm th}}\right). \tag{6}$$

が導かれる.

実験結果 4.

A) 加工品質の調査



109.6 J/cm²

図.5 PCDTBT に対するレーザ加工された表面像

レーザ加工された加工面のレーザ顕微鏡による表面 像をレーザ光源に関して比較したものを図.5に示す. レーザ光源に関する加工品質の比較ではプロファイルの 明瞭さに関して大きな違いが見られる.加工現象の違い を考慮するとフェムト秒レーザによる加工はビームのエ ネルギー分布が反映されているような加工がホールの中 心付近とエッジ付近での画像の明暗の違いから見られる. ナノ秒レーザ加工ではビームのエネルギー分布が反映さ れた加工が行われているように見えない.ホールのエッ ジでは溶融の影響が見られており加工品質が悪いことが 見られる.加工面のプロファイルを調べると表面像で確 認できる面積より大きい加工が行われていることが分か った.加工面の明瞭さに関する閾値を考えるとフェムト

Femtosecond Laser Processing

秒レーザ加工では 3.7J/cm²程度であり、ナノ秒レーザ加 工では 60.8J/cm²程度であることが見られた.

B) フェムト秒レーザ加工特性の測定結果

図6にフェムト秒レーザ加工におけるレーザフルエン スの変化に関する加工面積と加工深さについての実験結 果をまとめた図を示す. PCDTBT に対してスケール則と 2光子吸収モデルを実験結果に適用した. PCDTBT の励 起はバンドギャップがそれぞれ 1.9eV であるのでフェム ト秒レーザ光の光子1個あたりのエネルギーが 1.5eV で あることより2光子吸収モデルが適用できると考えられ る.

スケール則を用いて加工面積の変化を評価する.レー ザフルエンスが閾値付近の大きさになるとスケール則が 適応できないことが分かり微細加工が行われていること が理解できる.加工深さについては閾値レーザフルエン ス付近では有機薄膜太陽電池の活性層の理想的な厚さで ある 200nm 程度の加工深さが得られている.

C) ナノ秒レーザ加工特性の測定結果

図7にナノ秒レーザ加工におけるレーザフルエンスの 変化に関する加工面積と加工深さについての実験結果を まとめた図を示す.加工面積はフェムト秒レーザのもの と比べてレーザフルエンスに依らず大きいことが見られ る.加工面積をスケール則を用いて評価すると閾値フル エンス付近でも理論に従う結果が得られている.加工深 さについてはフェムト秒レーザ加工時より浅いことが見 られる.古典モデルを用いて測定結果を評価すると古典 モデルに従っていることが見られる.

5. パターニング加工技術のための基礎評価

A) アシストガスを用いた場合の加工特性

産業におけるレーザ加工では加工面にデブリが再堆 積しないようにアシストガスを用いることが一般的であ る.このようなことから同様の実験配置図で加工中に空 気のアシストガス(1kg/cm²)を用いた場合の PCDTBT に対する加工特性について調べた.ここでの測定ではよ り高分解能で測定することが必要であったためテーラー ホブソン社のレーザ顕微鏡タリサーフ CCI Lite を使用し た.Z方向の分解能は 0.01nm、水平方向では 0.33µm. 測 定結果について図 8、図 9 に示す.アシストガス使用時 でのレーザ加工は非使用時と比べて加工面積が大きくな っていることが見られる.加工深さについてはレーザ光 源によって特徴的な違いが見られる.

フェムト秒レーザ加工ではレーザフルエンスの増加 とともに加工面積は増加し加工深さはほとんど変化しな いことが見られる.ナノ秒レーザ加工においてはレーザ フルエンスの増加とともに加工面積は増加し加工深さは 減少していくことが見られる.



図.6 PCDTBT に対するフェムト秒レーザ加工特性 (アシストガス非使用時)



図.7 PCDTBT に対するナノ秒レーザ加工特性 (アシストガス非使用時)

レーザ光の加工材料への照射時間が長時間だと加工 時に発生したプラズマがレーザの入射を妨害するプラズ マシールド効果[8]が生じることが知られている.このと き、レーザエネルギーはプラズマの加熱に費やされる. この理解からナノ秒レーザ加工ではレーザに加熱された 高温のプラズマが加工時に発生しておりアシストガス中 の原子も含んだプラズマからの熱伝導によって加工面積 が非使用時より増加しプラズマが高密度であることから シールド効果の影響が強くなり、レーザフルエンスの増 加とともに加工深さが浅くなることが考えられる.フェ ムト秒レーザ光は集光すれば空気をもプラズマ化出来る ことが確認されているため[9]加工材料上のアシストガ スがプラズマ化されることでそのプラズマで加工が行わ れていることが考えられる.



図.8 PCDTBT に対するフェムト秒レーザ加工特性 (アシストガス使用時)



図.9 PCDTBT に対するナノ秒レーザ加工特性 (アシストガス使用時)

B) パターニング加工特性の評価

レーザパターニング加工特性の評価のために加工ス テージを National Instruments 社製の LabVIEW を用いて ステージを一定の速度で移動させ、アシストガスを使用 せずに加工を行った.レーザパルスは 10Hz で繰り返し ていることと前述した単パルス加工時での実験結果を基 にステージの移動速度を考慮した.

ナノ秒レーザとフェムト秒レーザを用いた場合での

パターニング加工時の表面像を図 10 に示す.ステージの 移動速度 1.5mm/s での表面像である.ナノ秒レーザのレ ーザフルエンスは 67J/cm² である.ナノ秒レーザ加工で は加工時に発生する衝撃波が加工材料を破損させるので 低フルエンスで加工を行った.ステージの移動速度が遅 いと加工時に発生したプラズマが連続照射によって長時 間暖められることからプラズマで加工している様子が見 られ、加工開始時よりも終了時近くでの方が加工の線幅 が広くなっていた.フェムト秒レーザ加工時ではプロフ ァイルは明瞭であることが見られる.



図.10 レーザ照射時間に関するパターニング加工品質 ナノ秒レーザ使用(左)フェムト秒レーザ使用(右) (アシストガス非使用時)

フェムト秒レーザを用いた場合でのパターニング加 工品質についてステージの移動速度を変化させた時の表 面像を図 11 に示す.フェムト秒レーザのレーザフルエン スは 5.4J/cm²である.ステージの移動速度が遅いと加工 面積の重なりが大きくなりきれいな線状の加工が行われ ていることが分かる.ナノ秒レーザを用いた場合では衝 撃波などの 2 次的作用も加工品質に影響をあたえること からフェムト秒レーザを用いたパターニングは有機薄膜 に対して適していることがこれらの結果から考えられる.

6. まとめ

本論文ではレーザパルス幅に関する有機薄膜に対す る加工特性をレーザ顕微鏡で調査した.レーザパルス幅 が加工品質に大きく影響を与えていることが理解された. 微細加工にはフェムト秒レーザを用いた加工の方が適し ていることが実験結果より考えられる.このとき、アシ ストガスを用いると加工深さを制御することができる. パターニング加工では単発加工での理解の他にレーザプ ラズマ相互作用過程も加工品質に関連していることが分 かった.ナノ秒レーザを用いた加工では加工品質は悪い が加工体積が大きいのでレーザ PVD 法などといった加 工以外の用途に適していることが考えられる.

謝辞

本研究は文部科学省私立大学戦略的研究基板形成プロ ジェクト#S1001033 及び私立大学研究設備補助金の援助



図.11 フェムト秒レーザレーザパターニング加工品質のステージスピードを変えた時の加工品質の変化 (アシストガス非使用時)

を受けて行われた.

本研究に際してレーザ顕微鏡の使用を許可して頂いた 愛知工業大学工学部機械工学科の佐藤 一雄 教授、 武田 亘平 助教にこの場を借りてお礼申し上げます.

参考文献

- [1] E.Kymakis et al, Adv.Funct.Mater.**23**(2013)2742.
- [2] T. KURATA et al, Review of the Laser Engineering 41, 356(2013)

- [3] Puerto D, Siegel et al, J. Opt. Soc. Am. B 27 2010(1065).
- [4] Schmidt et al, J. Appl. Phys., 83, (1998)5458.
- [5] Liu J M, Opt. Lett. 7 1982(196).
- [6] David J. Hwang and Costas P. Grigoropoulos, J. Appl. Phys. 99, 2006(083101).
- [7] Juha et al., Appl. Phys. Lett. 86, 034109(2005).
- [8] 塚本 進ら 溶接学会全国大会概要 第64集('99-4)
- [9] S. TZORTZAKIS et al, Phys.Rev 60, (1999)R3505.

(受理 平成 27 年 3 月 19 日)